



Institut für Embedded Systems

Bernhard Pohlner, Dipl.-Ing. (FH)

Bedienung des Oszilloskops

zur Darstellung periodischer Signale (für pic2 PWM-Versuch)

Einstellung des Tastkopfes



Verhalten des Tastkopfes (Simulation)

Oszilloskop stellt eine Last für den Messkreis dar:

(parasitäre Kapazität!)

```
Oszilloskop-Eingangsimpedanz: 1MΩ // ≈100pF
```

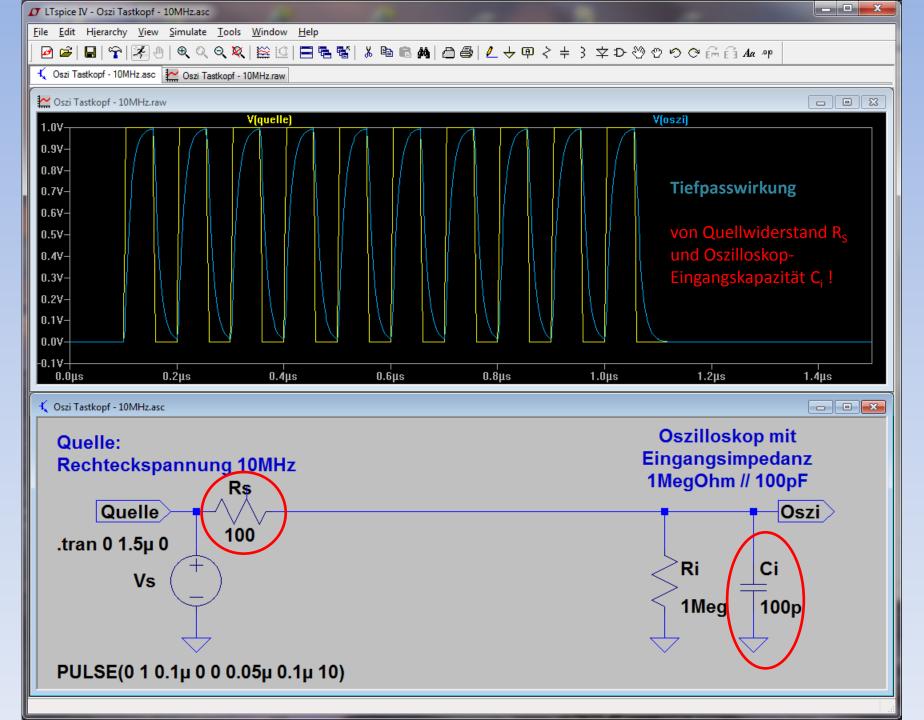
Mit Tastteiler 10X: $10M\Omega // \approx 10pF$

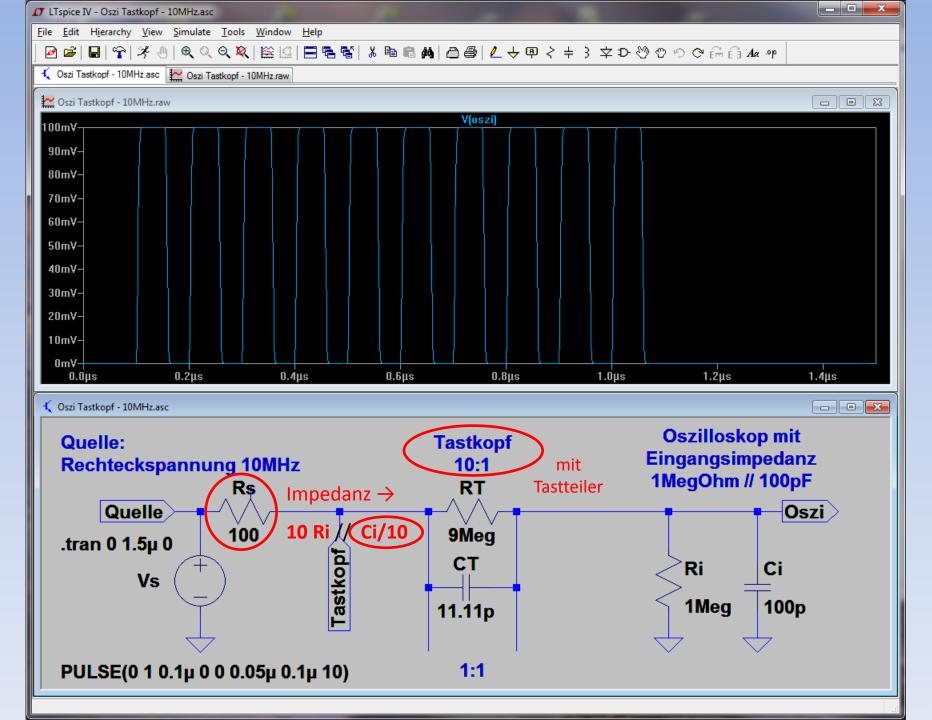
- <u>Kapazitive</u> Belastung wirkt sich aus bei hoher Quellfrequenz (Tiefpass)
- Ohmsche Belastung wirkt sich aus bei hoher Quellimpedanz (Spannungsverlust)

Verhalten des Tastkopfes (Simulation)

Beispiel 1:

Auswirkung der parasitären Kapazität an einer Quelle mit höherer Frequenz (10MHz mit Innenwiderstand 100Ω)

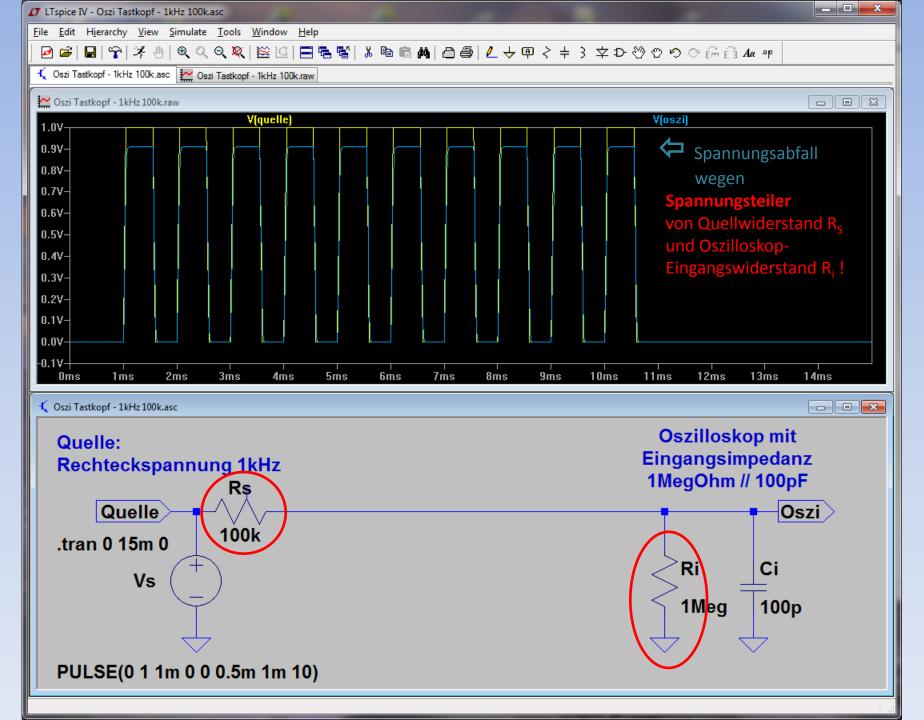


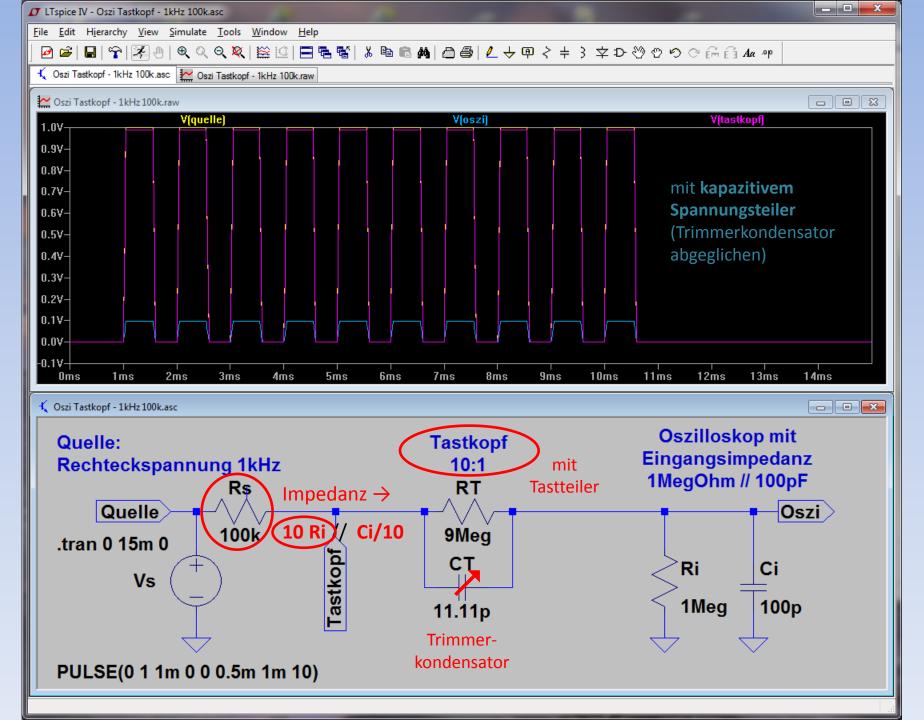


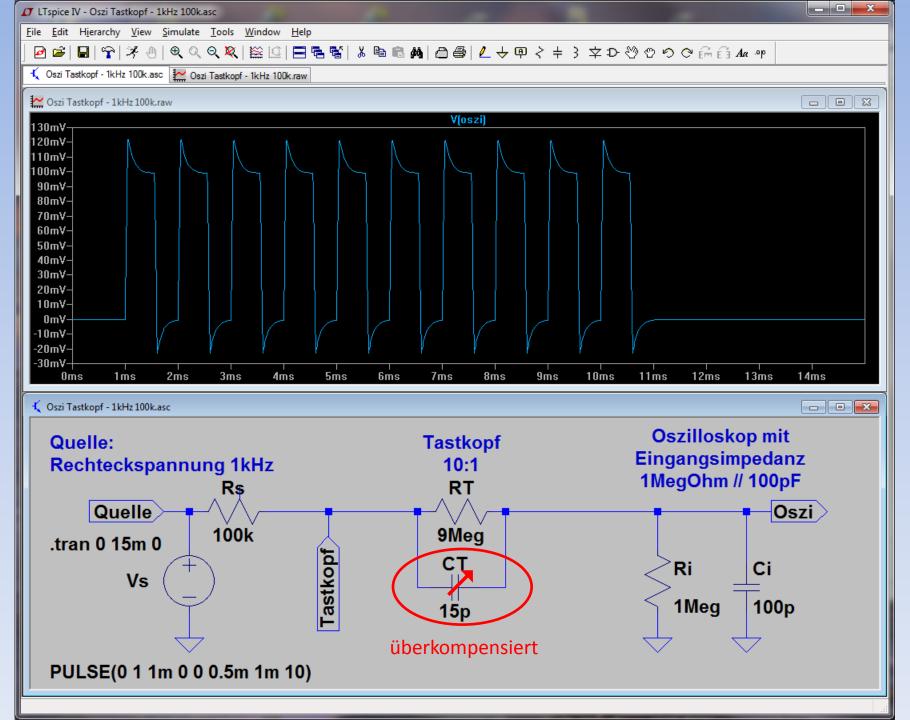
Verhalten des Tastkopfes (Simulation)

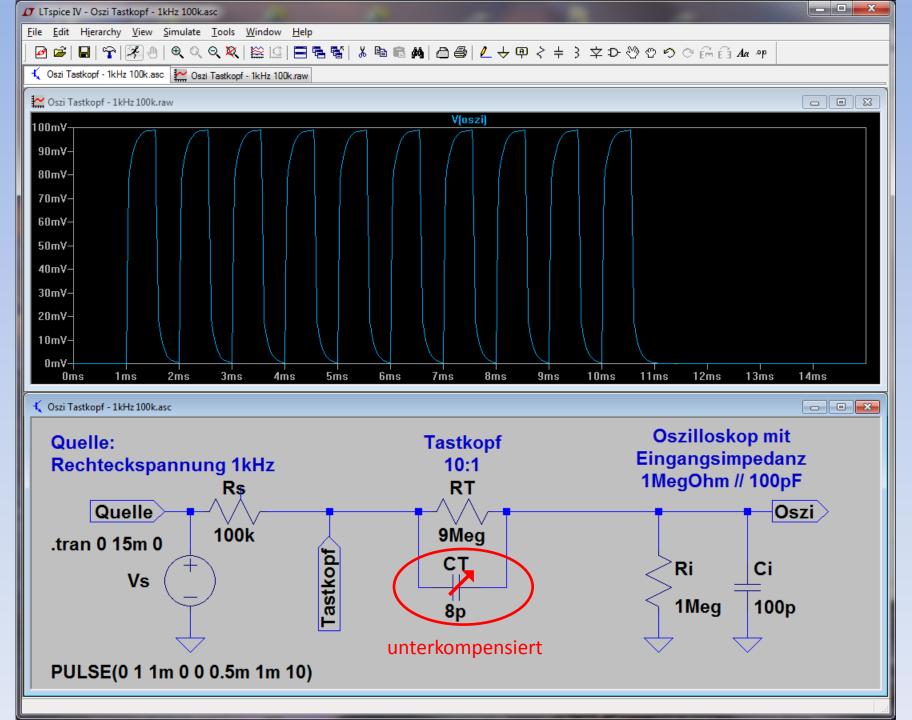
Beispiel 2:

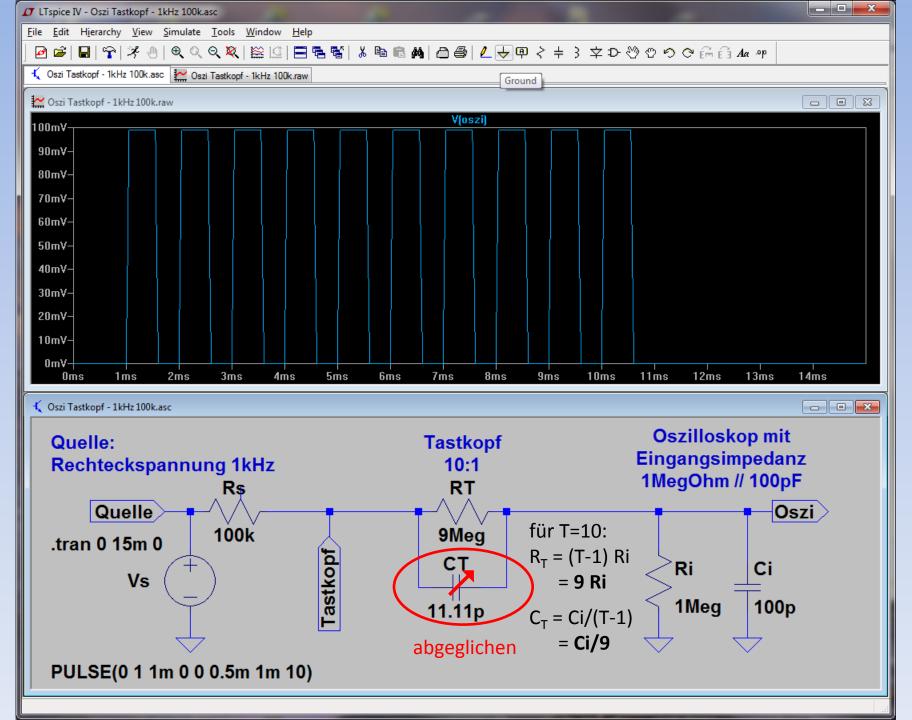
Auswirkung des Oszilloskop-Innenwiderstands an einer Quelle mit hohem Innenwiderstand $(100k\Omega \text{ bei } 1kHz)$







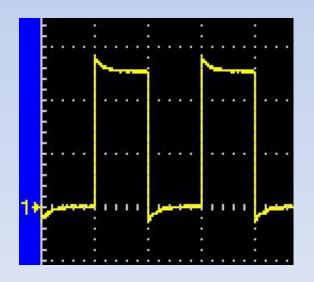


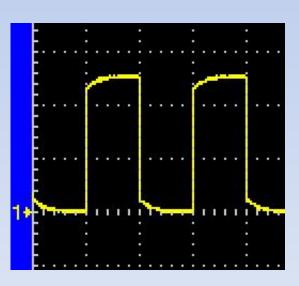


Tastkopfabgleich

Ist sinnvoll, ...

- wenn Tastköpfe getauscht wurden
- wenn Rechtecksignale verzerrt erscheinen:





Einstellung des Tastkopfes

Einfache Regel:

- Tastteiler 10:1 ("10X") möglichst immer!
 - kapazitive + ohmsche Belastung am geringsten
 - Schutz der Eingänge bei hohen Quellspannungen
- Bypass 1:1 ("1X") <u>nur</u>, wenn <u>sehr kleine Spannungen</u> im mV-Bereich gemessen werden sollen.